

Warum Überwachungsrecherchen

Sie - als Patentanmelder oder Autor wissenschaftlicher Veröffentlichungen - sind sicher an den aktuellen Neuerscheinungen auf Ihrem Fachgebiet interessiert, wie an

- der laufenden Beobachtung Ihres **Fachgebietes**, wodurch Sie ständig über Neuentwicklungen in Ihrem Produktbereich informiert bleiben,
- Publikationen Ihrer **Mitbewerber** (Firmen oder Personen), um rechtzeitig Trendentwicklungen und Trendverschiebungen zu erkennen,
- der Überwachung von **Märkten**, wodurch Veränderungen globaler Trends in der Wirtschaft aufgezeigt werden,
- der Ermittlung von **Zitierungen Ihrer Patent-** oder **Literaturveröffentlichungen**, welche anzeigen, wer Ihre Produkte und Verfahren beachtet, eventuell weiterentwickelt oder nutzt,
- der Überwachung ausgewählter Schutzrechte zur Überprüfung ihrer **rechtlichen Situation**, - wie sich diese verändert hat, auf welchen Märkten die Schutzrechte präsent sind und ob sie erteilt oder zurückgewiesen wurden.

Wir bieten Ihnen diese periodischen und kostengünstigen Überwachungen an.

So erreichen Sie uns

Post

Technische Universität Ilmenau
PATON | Landespatentzentrum Thüringen
Abt. Recherche- und Analysedienste
Postfach 10 05 65
98684 Ilmenau

Besucher

Leibnizbau | Räume 4180 + 4210
Langewiesener Str. 37
98693 Ilmenau

Ihre Ansprechpartnerinnen



Frau Dipl.-Ing. Bettina Töpfer

Tel. +49 3677 69 4592



Frau Dipl.-Ing. Kerstin Buzziol, M.A.

Tel. +49 3677 69 4508



Frau Andrea Otto

Tel. +49 3677 69 4597

Fax +49 3677 69 4538

Mail paton.search@tu-ilmenau.de

Web www.paton.tu-ilmenau.de

PATON *SEARCH*

Überwachungs- recherchen



th
TECHNISCHE UNIVERSITÄT
ILMENAU

Überwachungsrecherchen

Wir überwachen für Sie periodisch Neuerscheinungen von Schutzrechten (Patenten, Gebrauchsmustern, Marken, Geschmacksmustern) sowie Publikationen in der Fachliteratur und in der Wirtschaftspresse

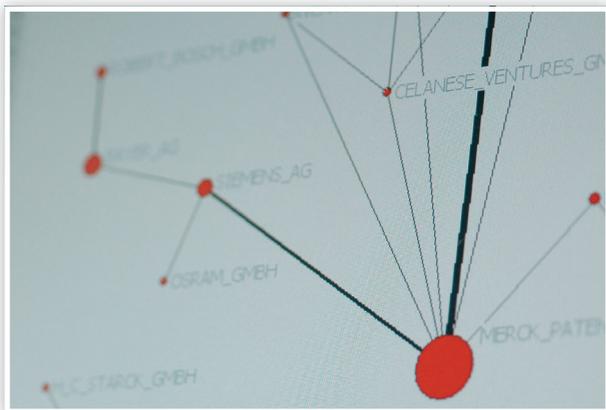
→ auf Ihrem **Fachgebiet**

→ Ihrer **Mitbewerber**
(Unternehmen, Personen)

→ in ausgewählten **Märkten**
(Europa, Asien, USA u.a.)

→ zu **Zitierungen** Ihrer Patent- oder Literaturveröffentlichungen

→ zu **Rechtsständen** und **Familien** ausgewählter Schutzrechte



Lieferarten

Wir liefern Ihnen im Ergebnis der Überwachungsrecherchen die ermittelten Publikationen wahlweise

→ tabellarisch im **Excel-Format mit den bibliografischen Daten** inkl. Zusammenfassung und Zeichnung,

→ verlinkt mit den **Titelseiten** oder **Volltexten** im PDF-Format oder zur esp@cenet-Datenbank,

→ passfähig in Ihr persönliches, recherchierbares **Inhouse-Patentdaten-Informationssystem** (z. B. **XPAT**)

Die Ergebnisse stellen wir Ihnen entweder über das **Internet bzw. auf CD/DVD** oder in **Papierform** bereit. Die Aufbereitung patentstatistischer Daten überwachter Märkte realisieren wir in **grafischer Form**.

A screenshot of a patent search results table. The table has several columns: 'Patent No.', 'IPC Class.', 'Inventor', 'Title', 'Abstract', and 'Inventor (Pat)'. The first row shows a patent with a title in German: 'Verfahren zur Herstellung von...'. The second row shows a patent with a title in German: 'Verfahren zur Herstellung von...'. The third row shows a patent with a title in German: 'Verfahren zur Herstellung von...'. The table also includes technical drawings and diagrams for some of the patents.

Gebühren

Fachgebiete, Mitbewerber, Zitierungen:

Das **Einrichten und Testen** eines Überwachungsprofils kostet einmalig **100 €**.

Die erste Anpassung des Suchprofils nach dem Einrichten ist kostenfrei, jede weitere **Änderung** des Suchprofils berechnen wir mit **25 €**.

Für jeden **periodischen Suchlauf eines Profils** fallen **50 €** pauschal zuzüglich der Kosten für die gelieferten Titelseiten/Volltexte an.

Der Pauschalbetrag je Suchlauf ist eine Aufwandsentschädigung und fällt somit auch dann an, wenn die Abfrage ein **„Null-Ergebnis“** erzielt.

Die Ausgabe der bibliografischen Daten in Form einer **Excel-Tabelle** berechnen wir mit **0,25 € je neu ermittelter Patentnummer** zuzüglich der Kosten für die verlinkten Titelseiten/Volltexte.

Gern realisieren wir eine **Testrecherche** zu Ihrem speziellen Recherchethema und unterbreiten Ihnen ein detailliertes **Angebot**.